DISTRIBUIÇÃO BETA LOG-NORMAL: UMA ALTERNATIVA PARA ANÁLISE DE TEMPO DE VIDA DE DADOS DE SOBREVIVÊNCIA

Alexandre Henrique Martins^{1,2}, Lourdes Coral Contreras Montenegro^{1,2}

Resumo: Este trabalho visa apresentar a distribuição beta log-normal (BLN), bem como suas funções de densidade, acumulada e de sobrevivência. Além disso, buscamos adaptar essa função em dados de sobrevivência e compará-la com as distribuições clássicas utilizadas neste tipo de experimento como a exponencial, Weibull e log-normal. Para avaliação do modelo proposto, foram ajustadas as funções de sobrevivência dos modelos clássicos por meio do pacote do software R survival() bem como gráficos para avaliação de ajuste. Assim, comparamos com os resultados da BLN e verificamos que o ajuste dessa função é mais adequado que as distribuições anteriores quando ajustamos os testes de razão de verossimilhança clássico e generalizado. Portanto, verificamos que a beta log-normal função se adequa aos dados trabalhados e que ela pode ser utilizada em análise sobrevivência.

Palavras-chave: distribuição beta log-normal, análise de sobrevivência aplicada.

1 Introdução

A distribuição beta log-normal (BLN), em termos gerais, é a união das funções beta e lognormal. Com essa junção, espera-se fazer uso em diversas áreas de pesquisa tanto em áreas
específica de segurança em engenharia e em outros campos que necessitem da utilização de
modelos probabilísticos para análise de confiabilidade (Castellares et al. 2009). Em análise de
sobrevivência, há a utilização de modelos probabilísticos para a descrição do tempo de vida
tanto de produtos industriais quanto em análise clínica de pacientes que apresentem alguma
doença. Segundo Colosimo et al. (2006), para esse tipo de pesquisa, devido a melhor adequação
em várias situações práticas, as distribuições frequentemente utilizadas nessa metodologia são:
exponencial, Weibull e log-normal. Assim, pretendemos apresentar neste trabalho a inserção da
distribuição BLN em análise de dados de sobrevivência. Para isso, adaptaremos esse modelo
a problemas proposto por Colosimo et al. (2006) e realizaremos comparações dos modelos
informados anteriormente por meio do Teste de Razão de Verossimilhança e por métodos gráficos.

2 Objetivo

Visamos neste trabalho apresentar a distribuição BLN no tratamento de dados de sobrevivência e verificar sua aplicabilidade neste tipo de experimento.

¹Universidade Federal de Minas Gerais, alexandrehm@gmail.com, lourdes@gmail.com

²Agradecemos a FAPEMIG pelo apoio e auxílio nesta pesquisa

3 Metodologia

A distribuição beta log-normal

Segundo Castellares et al. (2009), a nova distribuição com quatro parâmetros $(a, b, \mu \in \sigma^2)$, dita beta log-normal (BLN) foi introduzida com a expectativa de aplicação em teste de análise de sobrevivência na área da engenharia e em outros ramos de pesquisa.

Esse novo modelo é dado pela seguinte função de distribuição generalizada beta

$$F(x) = \frac{1}{B(a,b)} \int_0^{G(x)} w^{a-1} (1-w)^{b-1} dw = I_{G(x)}(a,b)$$
 (1)

onde a>0 e b>0 além de serem dois parâmetros cuja função é introduzir assimetria e variar o peso da cauda representada pelo gráfico da distribuição. A função de densidade da BLN com quatro parâmetros $(a,b,\mu$ e $\sigma^2)$ é definida por

$$f(x) = \frac{exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{\log x - \mu}{\sigma}\right)^2\right\}}{x\sigma\sqrt{2\pi}B(a,b)}\Phi\left(\frac{\log x - \mu}{\sigma}\right)^{a-1}\left\{1 - \Phi\left(\frac{\log x - \mu}{\sigma}\right)\right\}^{b-1}$$
(2)

A função de distribuição acumulada e a função de risco correspondente da BLN são expressas, respectivamente

$$F(x) = I_{\left[\Phi\left(\frac{\log x - \mu}{\sigma}\right)\right]}(a, b) \tag{3}$$

e

$$h(x) = \frac{exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{\log x - \mu}{\sigma}\right)^{2}\right\}\Phi\left(\frac{\log x - \mu}{\sigma}\right)^{a - 1}\left\{1 - \Phi\left(\frac{\log x - \mu}{\sigma}\right)\right\}^{b - 1}}{x\sigma\sqrt{2\pi}B(a, b)\left[1 - I_{\left[\Phi\left(\frac{\log x - \mu}{\sigma}\right)\right]}(a, b)\right]}$$
(4)

A função de sobrevivência da BLN é dada por:

$$S(x) = 1 - F(x) = 1 - I_{\left[\Phi\left(\frac{\log x - \mu}{\sigma}\right)\right]}(a, b)$$
 (5)

Teste da Razão de Verossimilhança

Para esse teste são definidas as seguintes hipóteses: H_0 : O modelo de interesse é adequado vs. H_1 : o modelo de interesse não é adequado

A estatística de teste para o TRV é dada por:

$$TRV = -2\log\left[\frac{L(\hat{\theta}_M)}{L(\hat{\theta}_G)} = 2\log\left[\log L(\hat{\theta}_G) - \log L(\hat{\theta}_M)\right]\right]$$
 (6)

onde, $\log L(\hat{\theta}_G)$ é o logaritmo da função de verossimilhança do modelo generalizado e $\log L(\hat{\theta}_M)$ é o logaritmo da função de verossimilhança do modelo de interesse. Temos que, sob H_0 , a estatística de teste tem, aproximadamente, uma distribuição qui-quadrado com graus de liberdade igual à diferença do número de parâmetros de cada um dos modelos que são comparados.

Teste da Razão de Verossimilhança Generalizado (TRVg)

As hipóteses são definidas da seguinte maneira: H_0 : O modelo G_{γ} é mais adequado para o conjunto de dados do que F_{θ} vs. H_1 : O modelo F_{θ} é mais adequado para o conjunto de dados do que G_{γ}

Para tal teste usa-se a seguinte estatística:

$$TLR, NN = \left\{ \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} \log \frac{f(y_i|x_i, \hat{\theta})}{g(y_i|x_i, \hat{\gamma})} \right\} \times \left\{ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left(\log \frac{f(y_i|x_i, \hat{\theta})}{g(y_i|x_i, \hat{\gamma})} \right)^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \log \frac{f(y_i|x_i, \hat{\theta})}{g(y_i|x_i, \hat{\gamma})} \right)^2 \right\}^{-1}$$

$$(7)$$

onde, $f(y_i|x_i,\hat{\theta})$ e $g(y_i|x_i,\hat{\gamma})$ são as funções densidade de F_{θ} e G_{γ} , respectivamente e n é o tamanho da amostra dos dados que serão analisados. Além disso, sob H_0 , essa estatística de teste tem distribuição aproximadamente normal padrão.

4 Resultados e Discussões

Utilizaremos como base para nossas análises o problema 4, do capítulo 3, do livro "Análise de sobrevivência aplicada" e cuja referência é Colosimo et al. (2006). O exercício aborda a aplicação das técnicas paramétricas de análise de sobrevivência para estimar o tempo médio e mediano de vida de um tipo de isolador elétrico funcionando a uma temperatura de 200°C. Para isso, foram coletados 60 isoladores, dos quais 45 haviam falhado e 15 ainda estavam funcionando após o tempo de 2729 horas (censura). No entanto, abordaremos nesta pesquisa somente a função de distribuição que melhor se adequa aos dados. As funções de densidade de probabilidade utilizadas serão a exponencial, Weibull e log-normal:

exponencial:
$$f(t) = \frac{1}{\alpha} exp\left\{-\frac{1}{\alpha}\right\}, t \ge 0$$
 (8)

weibull:
$$f(t) = \frac{\gamma}{\alpha^{\gamma}} t^{\gamma - 1} exp \left\{ -\frac{t^{\gamma}}{\alpha} \right\}, t \ge 0$$
 (9)

log-normal:
$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}t\sigma} exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{\log(t) - \mu}{\sigma}\right)^2\right\}, t > 0$$
 (10)

O software que nos serviu de plataforma foi o R, pois o mesmo obtém o pacote survival(), base para este tipo de análise.

A função de sobrevivência é gerada pela seguinte relação:

$$S(x) = 1 - F(x)$$
 onde $F(t)$ é a função acumulada de probabilidade (11)

Assim, com base nos dados do problema, foram gerados os modelos de sobrevivência para cada uma das distribuições, conforme a seguir:

exponencial: $\ddot{S}(t)_e = exp\{-t/2017, 756\}$, onde $\alpha = 2017, 756$

weibull: $\ddot{S}(t)_w = exp\{-(t/1993, 215)^{1,28131}\}$, onde $\alpha = 1993, 215$ e $\gamma = 1, 28131$

log-normal: $\ddot{S}(t)_{ln} = exp\{-(\log(t)-7, 224766)/0, 9505452\}$, onde $\mu = 7, 224766$ e $\sigma = 0, 9505452$

beta log-normal: $1-I_{\left[\Phi\left(\frac{\log t-8,783272}{0,9227727}\right)\right]}(0,5600049;14,56351), \text{ onde } \mu=8,783272,\sigma=0,9227727,$ a=0,5600049 e b=14,56351

De posse dessas informações, geramos os seguintes gráficos de sobrevivências estimadas em comparação ao modelo não paramétrico de Kaplan-Meier:

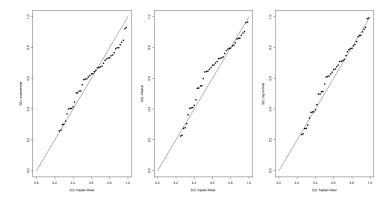


Figura 1: gráficos das sobrevivências estimadas por Kaplan-Meier versus as sobrevivências estimadas pelos modelos exponencial, Weibull e log-normal.

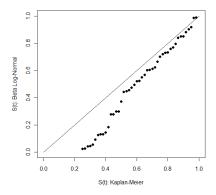


Figura 2: gráfico de sobrevivência estimada por Kaplan-Meier versus BLN.

Pelas figuras 1 e 2, notamos que a distribuição que apresenta o desvio menos significativo em relação ao método de Kaplan-Meier é a distribuição Log-Normal. Contudo, necessitamos de outro padrão de análise via testes de hipóteses para ratificar a conclusão gráfica e verificar se a BLN realmente não se adapta melhor aos dados trabalhados.

Apesar de não existir uma função generalizada que abranja as quatro funções estudadas até então, usaremos a BLN como função de comparação em dois momentos: $(1^{\rm o})$ utilizaremos o TRVg para verificar se a BLN é mais adequada que os modelos de Weibull e exponencial e $(2^{\rm o})$ como a log-normal é um caso particular da beta

Os resultados seguem na tabela abaixo:

Tabela 1: Resultado dos testes TRV e TRV generalizado

Comparação	Teste utilizado	Valor do teste	P-valor
BLN×exponencial	TRV generalizado	3,99727	< 0,0001
BLN×Weibull	TRV generalizado	3,857019	< 0,0001
BLN×log-normal	TRV	62, 1694	< 0,0001

Pelos dados da tabela 1, podemos verificar que, em comparação aos modelos propostos, a inferência realizada pelos TRV e TRVg demonstrou que há evidências que a BLN é um modelo mais adequado para explicar o tempo de vida dos isoladores elétricos.

Tabela 2: Critérios de seleção

Distribuição	AIC	BIC	HQ
BLN	711, 1812	719,5586	708, 8196
exponencial	776,8767	778, 971	776,2863
Weibull	775,394	779,5827	774,2132
log-normal	769,3506	773,5393	768, 1698

5 Conclusão

Com base nas informações tratadas acima, concluímos que, apesar de graficamente a BLN não apresentar um ajuste adequado quando comparada à distribuição não paramétrica Kaplan-Meier, os testes de hipóteses elaborados confirmaram que o modelo beta log-normal apresentou melhor ajuste aos dados do que as funções Weibull, exponencial e log-normal. Além disso, verificamos pelos critérios de seleção de modelos AIC, BIC e HQ (Hannan - Quinn) que o modelo BLN foi o que melhor ajustou o tempo de funcionamento dos isoladores elétricos.

Referências

- [1] BOLFARINE, H., SANDOVAL, M. C., Introdução à inferência estatística, 1ª edição, Rio de Janeiro: SBM, 2001.
- [2] Castellares, F., Montenegro, L. C., Cordeiro, G. M., The Beta Log-normal Distribution, Belo Horizonte, 2009.
- [3] Colossimo, E. A., Giolo, S. R., Análise de sobrevivência aplicada, São Paulo: E, Blücher: 2006.
- [4] JOHNSON, N. L., KOTZ, S., BALAKRISHNAN, N., Continous Univariate Distributions, 2^a edição, Vol 1, Wiley Séries in Probability and Mathematical Statistics, Nova York: John Wiley & Sans, 1994.
- [5] Ross, S., A first course of probability, 5^a edição, New Jersey: Pratice Hall, 1998.
- [6] VUONG, Q. H., Likelihood Ratio Testes for Model Selection and Non-Nested Hypotheses, *Econometrica*, **57(2)**, 307-333, 1989.